

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2017-170156

(P2017-170156A)

(43) 公開日 平成29年9月28日(2017.9.28)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
A 6 1 B 8/14 (2006.01)	A 6 1 B 8/14	4 C 6 0 1
H 0 4 R 17/00 (2006.01)	H 0 4 R 17/00 3 3 2	5 D 0 1 9
H 0 4 R 31/00 (2006.01)	H 0 4 R 31/00 3 3 0	
H 0 1 L 41/047 (2006.01)	H 0 4 R 17/00 3 3 0 H	
H 0 1 L 41/04 (2006.01)	H 0 1 L 41/047	
審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 15 頁) 最終頁に続く		

(21) 出願番号	特願2017-89381 (P2017-89381)	(71) 出願人	000002369
(22) 出願日	平成29年4月28日 (2017. 4. 28)		セイコーエプソン株式会社
(62) 分割の表示	特願2013-71582 (P2013-71582) の分割	(74) 代理人	100116665
原出願日	平成25年3月29日 (2013. 3. 29)		弁理士 渡辺 和昭
		(74) 代理人	100164633
			弁理士 西田 圭介
		(74) 代理人	100179475
			弁理士 仲井 智至
		(72) 発明者	清瀬 摂内
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		(72) 発明者	鈴木 博則
			長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内
		最終頁に続く	

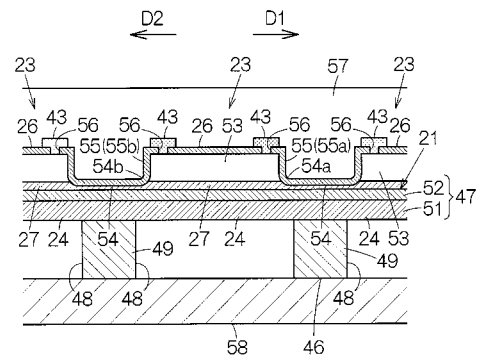
(54) 【発明の名称】 超音波トランスデューサー装置及び電子機器

(57) 【要約】

【課題】 振動膜ごとに圧電体膜を有しながら配線抵抗の上昇を回避した超音波トランスデューサー装置を提供する。

【解決手段】 基体21には複数の振動膜24がアレイ状に配置される。振動膜24上では第1電極膜27上に圧電体膜53が形成される。圧電体膜53上には第2電極膜26が形成される。第1電極膜27には第1電極膜27の膜厚よりも大きい膜厚で形成される第1導電膜54が接続される。第1電極膜54は第1電極膜27の配線膜として機能する。第1導電膜54には十分な膜厚が確保される。

【選択図】 図4



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

振動膜が配置された基体と、
前記振動膜上に形成される第 1 電極膜と、
前記第 1 電極膜上に形成される圧電体膜と、
前記圧電体膜上に形成される第 2 電極膜と、
前記第 1 電極膜の膜厚よりも大きい膜厚で形成されて前記第 1 電極膜に接続される第 1 導電膜と、

前記第 2 電極膜から離隔され、かつ、前記第 1 導電膜に接続されて前記圧電体膜の少なくとも一部を覆うように形成される第 2 導電膜と、を備え、

前記第 1 導電膜は、前記基体の厚み方向からの平面視で前記第 1 電極膜と前記振動膜の第 1 方向端部との間に形成される第 1 方向導電体部と、前記第 1 電極膜と前記振動膜の前記第 1 方向端部とは前記第 1 電極膜を挟んで反対側の第 2 方向端部との間に形成される第 2 方向導電体部とを有し、

前記第 2 導電膜は、前記第 1 方向導電体部に接続されて前記圧電体膜上で前記第 2 電極膜から離隔される第 1 上層導電体部と、前記第 2 方向導電体部に接続されて前記圧電体膜上で前記第 2 電極膜から離隔される第 2 上層導電体部とを有し、

前記圧電体膜上で前記第 2 電極膜と前記第 1 上層導電体部との間に第 1 絶縁膜が形成され、前記圧電体膜上で前記第 2 電極膜と前記第 2 上層導電体部との間に第 2 絶縁膜が形成され、前記第 1 絶縁膜と第 2 絶縁膜とは前記第 2 電極膜上で離隔していることを特徴とする超音波トランスデューサー装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置を支持する筐体とを備えることを特徴とするプローブ。

【請求項 3】

請求項 1 に記載の超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置に接続されて、前記超音波トランスデューサー装置の出力を処理する処理部とを備えることを特徴とする電子機器。

【請求項 4】

請求項 1 に記載の超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置に接続されて、前記超音波トランスデューサー装置の出力を処理し、画像を生成する処理部と、前記画像を表示する表示装置と、を備えることを特徴とする超音波画像装置。

【請求項 5】

基体に配置される振動膜に導電材料を含む第 1 素材膜を形成する工程と、
前記第 1 素材膜から、第 1 電極膜、および、前記第 1 電極膜から連続する第 1 導電膜を形成する工程と、

圧電体材料を含む第 2 素材膜を形成し、前記第 2 素材膜をエッチング処理を含むパターンニング処理により前記第 1 電極膜上に圧電体膜を形成する工程と、

少なくとも前記第 1 導電膜および前記圧電体膜を覆うように導電材料を含む第 3 素材膜を形成する工程と、

前記第 3 素材膜をエッチング処理を含むパターンニング処理により、前記圧電体膜上に第 2 電極膜を形成し、かつ前記圧電体膜上で前記第 2 電極膜と離隔し前記第 1 導電膜に接続する第 2 導電膜を形成する工程と、を備えることを特徴とする超音波トランスデューサー装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、超音波トランスデューサー装置、並びに、それを利用したプローブ、電子機器および超音波画像装置等に関する。

【背景技術】

【0002】

超音波トランスデューサー装置は一般に知られる。例えば、特許文献1に記載の超音波トランスデューサー装置では複数の振動膜がアレイ状に配置される。振動膜上に下部電極が形成される。下部電極には配線が接続される。下部電極および配線は圧電膜で覆われる。圧電膜上に上部電極が形成される。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】特開2005-51688号公報

【発明の概要】

10

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

圧電膜は振動膜ごとに仕切られることが望まれる。例えば特許文献1に記載のべたの圧電膜に代えて個々の振動膜ごとに圧電素子が形成されることが考えられる。この場合には、一般の手法に従えば、べたの素材膜からエッチング処理で圧電素子用の圧電体が形成される。配線はエッチング処理に曝される。配線の膜厚は減少する。さらに上部電極が形成される際に配線はエッチング処理に曝される。こうした膜厚の減少に応じて配線の電気抵抗は高まってしまう。

【0005】

本発明の少なくとも1つの態様によれば、振動膜ごとに圧電体膜を有しながら配線抵抗の上昇を回避した超音波トランスデューサー装置は提供されることができる。

20

【課題を解決するための手段】

【0006】

(1) 本発明の一態様は、複数の振動膜がアレイ状に配置された基体と、前記振動膜上に形成される第1電極膜と、前記第1電極膜上に形成される圧電体膜と、前記圧電体膜上に形成される第2電極膜と、前記第1電極膜の膜厚よりも大きい膜厚で形成されて前記第1電極膜に接続される第1導電膜とを備える超音波トランスデューサー装置に関する。

【0007】

振動膜には超音波が作用する。超音波は振動膜の超音波振動を引き起こす。振動膜の超音波振動に応じて圧電素子から電流が出力される。こうして超音波トランスデューサー装置は超音波を検出する。ここで、第1導電膜は第1電極膜の配線膜として機能する。第1導電膜には十分な膜厚が確保されることから、配線抵抗の増加は回避されることができる。したがって、超音波の検出感度は十分に確保されることができる。

30

【0008】

(2) 超音波トランスデューサー装置は、前記第2電極膜から離隔され、かつ、前記第1導電膜に接続されて前記圧電体膜の少なくとも一部を覆うように形成される第2導電膜を備えることができる。

【0009】

(3) 前記圧電体膜上で前記第2電極膜および前記第2導電膜の間には絶縁膜が形成されることができる。第2導電膜は第2電極膜から離間されることから、第2導電膜と第2電極膜との間には隙間が形成される。絶縁膜は隙間に対する湿気の浸入を阻止する。その結果、超音波トランスデューサー装置が湿気に曝されても、第2電極膜と第2導電膜との間で電氣的短絡は回避されることができる。

40

【0010】

(4) 超音波トランスデューサー装置では前記第2電極膜の膜厚と前記第2導電膜の膜厚とは等しくてもよい。第2電極膜および第2導電膜は1層の導電膜から形成されることができる。したがって、第2電極膜および第2導電膜は共通の製造工程で形成されることができる。製造工程は簡素化されることができる。

【0011】

(5) 前記第1導電膜は、前記基体の厚み方向からの平面視で前記第1電極膜と前記振

50

動板の第1方向端部との間に形成される第1方向導電体部と、前記第1電極膜と前記振動板の前記第1方向端部とは前記第1電極膜を挟んで反対側の第2方向端部との間に形成される第2方向導電体部とを有することができ、前記第2導電膜は、前記第1方向導電体部に接続されて前記圧電体膜上で前記第2電極膜から離隔される第1上層導電体部と、前記第2方向導電体部に接続されて前記圧電体膜上で前記第2電極膜から離隔される第2上層導電体部とを有することができ、前記圧電体膜上で前記第2電極膜と前記第1上層導電体部との間に第1絶縁膜が形成され、前記圧電体膜上で前記第2電極膜と前記第2上層導電体部との間に第2絶縁膜が形成され、前記第1絶縁膜と第2絶縁膜とは前記第2電極膜上で離隔していることができる。

【0012】

第1絶縁膜および第2絶縁膜は第1上層導電体部と第2電極膜との隙間や第2上層導電体部と第2電極膜との隙間に対する湿気の浸入を阻止する。その結果、超音波トランスデューサー装置が湿気に曝されても、第2電極膜と第1上層導電体部との間や第2電極膜と第2上層導電体部との間で電氣的短絡は回避されることができる。しかも、第2電極膜上では第1絶縁膜および第2絶縁膜の広がりには抑制されることから、振動膜の可撓性は良好に維持される。したがって、超音波の検出感度は維持されることができる。

【0013】

(6) いずれの超音波トランスデューサー装置もプローブに組み込まれて利用されることができる。プローブは、超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置を支持する筐体とを備えることができる。

【0014】

(7) 超音波トランスデューサー装置は電子機器に組み込まれて利用されることができる。電子機器は、超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置に接続されて、前記超音波トランスデューサー装置の出力を処理する処理部とを備えることができる。

【0015】

(8) 超音波トランスデューサー装置は超音波画像装置に組み込まれて利用されることができる。超音波画像装置は、超音波トランスデューサー装置と、前記超音波トランスデューサー装置に接続されて、前記超音波トランスデューサー装置の出力を処理し、画像を生成する処理部と、前記画像を表示する表示装置とを備えることができる。

【0016】

(9) 本発明の他の態様は、基体に形成されてアレイ状に配置される複数の振動膜の表面上に導電材料を含む第1素材膜を形成する工程と、前記第1素材膜から、第1電極膜、および、前記第1電極膜から連続する第1導電膜を形成する工程と、圧電体材料を含む第2素材膜を形成し、前記第2素材膜をエッチング処理を含むパターンニング処理により前記第1電極膜上に圧電体膜を形成する工程と、少なくとも前記第1導電膜および前記圧電体膜の表面を覆うように導電材料を含む第3素材膜を形成する工程と、前記第3素材膜をエッチング処理を含むパターンニング処理により、前記圧電体膜上に第2電極膜を形成し、かつ前記圧電体膜上で前記第2電極膜と離隔し前記第1導電膜に接続する第2導電膜を形成する工程とを備える超音波トランスデューサー装置の製造方法に関する。

【0017】

圧電体膜の形成にあたってエッチング処理が施される。このとき、圧電体膜の周囲では第1導電膜がエッチング処理に曝される。その結果、第1導電膜の膜厚は第1電極膜に比べて減少する。その後、第1導電膜には第3素材膜が積層される。こうして第1導電膜の膜厚は増加する。第1電極膜に接続される配線膜には十分な膜厚が確保されることができる。配線抵抗の増加は回避されることができる。したがって、超音波の検出感度は十分に確保されることができる。

【図面の簡単な説明】

【0018】

【図1】一実施形態に係る電子機器の一具体例すなわち超音波診断装置を概略的に示す外

10

20

30

40

50

観図である。

【図 2】超音波プローブの拡大正面図である。

【図 3】第 1 実施形態に係る超音波トランスデューサー素子ユニットの拡大平面図である。

【図 4】図 3 の A - A 線に沿った断面図である。

【図 5】超音波診断装置の回路構成を概略的に示すブロック図である。

【図 6】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で下電極および第 1 導電膜の形成工程を概略的に示す断面図である。

【図 7】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で圧電体膜の形成工程を概略的に示す断面図である。

【図 8】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で第 2 素材膜のエッチング処理工程を概略的に示す断面図である。

【図 9】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で上電極および第 2 導電膜の形成工程を概略的に示す断面図である。

【図 10】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で上電極および第 2 導電膜の形成工程を概略的に示す断面図である。

【図 11】図 4 に対応し、素子ユニットの製造方法で電極分離膜の形成工程を概略的に示す断面図である。

【発明を実施するための形態】

【0019】

以下、添付図面を参照しつつ本発明の一実施形態を説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手段として必須であるとは限らない。

【0020】

(1) 超音波診断装置の全体構成

図 1 は本発明の一実施形態に係る電子機器の一具体例すなわち超音波診断装置 11 の構成を概略的に示す。超音波診断装置 11 は装置端末 12 と超音波プローブ（プローブ）13 とを備える。装置端末 12 と超音波プローブ 13 とはケーブル 14 で相互に接続される。装置端末 12 と超音波プローブ 13 とはケーブル 14 を通じて電気信号をやりとりする。装置端末 12 にはディスプレイパネル（表示装置）15 が組み込まれる。ディスプレイパネル 15 の画面は装置端末 12 の表面で露出する。装置端末 12 では、後述されるように、超音波プローブ 13 で検出された超音波に基づき画像が生成される。画像化された検出結果がディスプレイパネル 15 の画面に表示される。

【0021】

図 2 に示されるように、超音波プローブ 13 は筐体 16 を有する。筐体 16 内には超音波トランスデューサー素子ユニット（以下「素子ユニット」という）17 が収容される。素子ユニット 17 の表面は筐体 16 の表面で露出することができる。素子ユニット 17 は表面から超音波を出力するとともに超音波の反射波を受信する。その他、超音波プローブ 13 は、プローブ本体 13a に着脱自在に連結されるプローブヘッド 13b を備えることができる。このとき、素子ユニット 17 はプローブヘッド 13b の筐体 16 内に組み込まれることができる。

【0022】

図 3 は一実施形態に係る素子ユニット 17 の平面図を概略的に示す。素子ユニット 17 は基体 21 を備える。基体 21 には素子アレイ 22 が形成される。素子アレイ 22 は超音波トランスデューサー素子（以下「素子」という）23 の配列で構成される。配列は複数行複数列のマトリクスで形成される。その他、配列では千鳥配置が確立されてもよい。千鳥配置では偶数列の素子 23 群は奇数列の素子 23 群に対して行ピッチの 2 分の 1 でずらされればよい。奇数列および偶数列の一方の素子数は他方の素子数に比べて 1 つ少なくてもよい。

【0023】

個々の素子 2 3 は振動膜（振動板） 2 4 を備える。振動膜 2 4 の詳細は後述される。図 3 では振動膜 2 4 の膜面に直交する方向の平面視（基板の厚み方向からの平面視）で振動膜 2 4 の輪郭が点線で描かれる。輪郭の内側は振動膜 2 4 の領域内に相当する。輪郭の外側は振動膜 2 4 の領域外に相当する。振動膜 2 4 上には圧電素子 2 5 が形成される。圧電素子 2 5 では、後述されるように、上電極（第 2 電極膜） 2 6 および下電極（第 1 電極膜） 2 7 の間に圧電体膜（図示されず）が挟まれる。これらは順番に重ねられる。素子ユニット 1 7 は 1 枚の超音波トランスデューサー素子チップとして構成される。

【0024】

基体 2 1 の表面には複数本の第 1 導電体 2 8 が形成される。第 1 導電体 2 8 は配列の列方向に相互に平行に延びる。1 列の素子 2 3 ごとに 1 本の第 1 導電体 2 8 が割り当てられる。1 本の第 1 導電体 2 8 は配列の列方向に並ぶ素子 2 3 に共通に配置される。第 1 導電体 2 8 は個々の素子 2 3 ごとに下電極 2 7 を形成する。このように第 1 導電体 2 8 は振動膜 2 4 の領域内および領域外に配置される。第 1 導電体 2 8 には例えばチタン（Ti）、イリジウム（Ir）、白金（Pt）およびチタン（Ti）の積層膜が用いられることができる。ただし、第 1 導電体 2 8 にはその他の導電材が利用されてもよい。

【0025】

基体 2 1 の表面には複数本の第 2 導電体 3 1 が形成される。第 2 導電体 3 1 は配列の行方向に相互に平行に延びる。1 行の素子 2 3 ごとに 1 本の第 2 導電体 3 1 が割り当てられる。1 本の第 2 導電体 3 1 は配列の行方向に並ぶ素子 2 3 に共通に接続される。第 2 導電体 3 1 は個々の素子 2 3 ごとに上電極 2 6 を形成する。第 2 導電体 3 1 の両端は 1 対の引き出し配線 3 2 にそれぞれ接続される。引き出し配線 3 2 は配列の列方向に相互に平行に延びる。したがって、全ての第 2 導電体 3 1 は同一長さを有する。こうしてマトリクス全体の素子 2 3 に共通に上電極 2 6 は接続される。このように第 2 導電体 3 1 は振動膜 2 4 の領域内および領域外に配置される。第 2 導電体 3 1 は例えばイリジウム（Ir）で形成されることができる。ただし、第 2 導電体 3 1 にはその他の導電材が利用されてもよい。

【0026】

列ごとに素子 2 3 の通電は切り替えられる。こうした通電の切り替えに応じてリニアスキャンやセクタスキャンは実現される。1 列の素子 2 3 は同時に超音波を出力することから、1 列の個数すなわち配列の行数は超音波の出力レベルに応じて決定されることができる。行数は例えば 10～15 行程度に設定されればよい。図中では省略されて 5 行が描かれる。配列の列数はスキャンの範囲の広がりに応じて決定されることができる。列数は例えば 128 列や 256 列に設定されればよい。図中では省略されて 8 列が描かれる。上電極 2 6 および下電極 2 7 の役割は入れ替えられてもよい。すなわち、マトリクス全体の素子 2 3 に共通に下電極が接続される一方で、配列の列ごとに共通に上電極が接続されてもよい。

【0027】

基体 2 1 の輪郭は、相互に平行な 1 対の直線で仕切られて対向する第 1 辺 2 1 a および第 2 辺 2 1 b を有する。第 1 辺 2 1 a と素子アレイ 2 2 の輪郭との間に 1 ラインの第 1 端子アレイ 3 3 a が配置される。第 2 辺 2 1 b と素子アレイ 2 2 の輪郭との間に 1 ラインの第 2 端子アレイ 3 3 b が配置される。第 1 端子アレイ 3 3 a は第 1 辺 2 1 a に平行に 1 ラインを形成することができる。第 2 端子アレイ 3 3 b は第 2 辺 2 1 b に平行に 1 ラインを形成することができる。第 1 端子アレイ 3 3 a は 1 対の上電極端子 3 4 および複数の下電極端子 3 5 で構成される。同様に、第 2 端子アレイ 3 3 b は 1 対の上電極端子 3 6 および複数の下電極端子 3 7 で構成される。1 本の引き出し配線 3 2 の両端にそれぞれ上電極端子 3 4、3 6 は接続される。引き出し配線 3 2 および上電極端子 3 4、3 6 は素子アレイ 2 2 を二等分する垂直面で面対称に形成されればよい。1 本の第 2 導電体 3 1 の両端にそれぞれ下電極端子 3 5、3 7 は接続される。第 2 導電体 3 1 および下電極端子 3 5、3 7 は素子アレイ 2 2 を二等分する垂直面で面対称に形成されればよい。ここでは、基体 2 1 の輪郭は矩形に形成される。基体 2 1 の輪郭は正方形であってもよく台形であってもよい。

。

10

20

30

40

50

【0028】

基体21には第1フレキシブルプリント配線板（以下「第1配線板」という）38が連結される。第1配線板38は第1端子アレイ33aに覆い被さる。第1配線板38の一端には上電極端子34および下電極端子35に個別に対応して導電線すなわち第1信号線39が形成される。第1信号線39は上電極端子34および下電極端子35に個別に向き合わせられ個別に接合される。同様に、基体21には第2フレキシブルプリント配線板（以下「第2配線板」という）41が覆い被さる。第2配線板41は第2端子アレイ33bに覆い被さる。第2配線板41の一端には上電極端子36および下電極端子37に個別に対応して導電線すなわち第2信号線42が形成される。第2信号線42は上電極端子36および下電極端子37に個別に向き合わせられ個別に接合される。

10

【0029】

振動膜24上では第2導電体31に並列に電極分離膜43が配置される。電極分離膜43は第2導電体31の長手方向に帯状に延びる。電極分離膜43は絶縁性および防湿性を有する。電極分離膜43は例えばアルミナ（ Al_2O_3 ）や酸化シリコン（ SiO_2 ）といった防湿性絶縁材から形成される。電極分離膜43は個々の第2導電体31を挟んで第2導電体31の両側に分離して形成される。第2導電体31は振動膜24上で第1導電体28に交差することから、電極分離膜43は振動膜24上で第1導電体28上を横切る。

【0030】

基体21上で振動膜24の領域外には絶縁膜44が形成される。絶縁膜44は第1導電体28の長手方向に帯状に延びる。絶縁膜44は第1導電体28に並列に配置される。絶縁膜44は例えばアルミナや酸化シリコンといった防湿性の絶縁材から形成される。絶縁膜44の素材は電極分離膜43の素材と一致すればよい。絶縁膜44は第2導電体31上を横切る。こうして絶縁膜44は第2導電体31上に形成される。絶縁膜44は電極分離膜43に連続する。絶縁膜44は、第2導電体31を挟んで第2導電体31の両側に配置される電極分離膜43に接続される。

20

【0031】

図4に示されるように、基体21は基板46および可撓膜47を備える。基板46の表面に可撓膜47が一面に形成される。基板46には個々の素子23ごとに開口48が形成される。開口48は基板46に対してアレイ状に配置される。開口48が配置される領域の輪郭は素子アレイ22の輪郭に相当する。隣接する2つの開口48の間には仕切り壁49が区画される。隣接する開口48は仕切り壁49で仕切られる。仕切り壁49の壁厚みは開口48の間隔に相当する。仕切り壁49は相互に平行に広がる平面内に2つの壁面を規定する。壁厚みは2つの壁面の距離に相当する。すなわち、壁厚みは壁面に直交して壁面の間に挟まれる垂線の長さで規定されることができる。

30

【0032】

可撓膜47は、基板46の表面に積層される酸化シリコン（ SiO_2 ）層51と、酸化シリコン層51の表面に積層される酸化ジルコニウム（ ZrO_2 ）層52とで構成される。可撓膜47は開口48に接する。こうして開口48の輪郭に対応して可撓膜47の一部が振動膜24を形成する。振動膜24は、可撓膜47のうち、開口48に臨むことから基板46の厚み方向に膜振動することができる部分である。酸化シリコン層51の膜厚は共振周波数に基づき決定されることができる。

40

【0033】

振動膜24の表面に下電極27、圧電体膜53および上電極26が順番に積層される。圧電体膜53は例えばジルコン酸チタン酸鉛（PZT）で形成されることができる。圧電体膜53にはその他の圧電材料が用いられてもよい。ここで、第1導電体28は下電極27および第1導電膜54を有する。第1導電膜54は下電極27に接続される。第1導電膜54は下電極27に連続する。第1導電膜54の膜厚は下電極27の膜厚よりも大きい。第1導電膜54には第2導電膜55が接続される。第2導電膜55は、第1導電膜54から分岐し圧電体膜53上に延び、上電極26から離隔した位置で途切れる。1つの下電極27に関し、第1導電膜54は、基体21の厚み方向からの平面視で下電極27と振動

50

膜 2 4 の第 1 方向 D 1 の端部（以下「第 1 方向端部」という）との間に形成される第 1 方向導電体部 5 4 a と、下電極 2 7 と第 1 方向端部とは下電極 2 7 と挟んで反対側の第 2 方向 D 2 の端部（以下「第 2 方向端部」という）との間に形成される第 2 方向導電体部 5 4 b とを有する。第 2 導電膜 5 5 は、第 1 方向導電体部 5 4 a に接続されて、圧電体膜 5 3 上で上電極 2 6 から離隔される第 1 上層導電体部 5 5 a と、第 2 方向導電体部 5 4 b に接続されて、圧電体膜 5 3 上で上電極 2 6 から離隔される第 2 上層導電体部 5 5 b とを有する。圧電体膜 5 3 の頂上面には、上電極 2 6 と第 1 上層導電体部 5 5 a との間に隙間 5 6 が形成され、上電極 2 6 と第 2 上層導電体部 5 5 b との間に隙間 5 6 が形成される。

【0034】

図 4 に示されるように、上電極 2 6 と第 1 上層導電体部 5 5 a との間に電極分離膜 4 3 は形成される。同様に、上電極 2 6 と第 2 上層導電体部 5 5 b との間に電極分離膜 4 3 は形成される。電極分離膜 4 3 は圧電体膜 5 3 の頂上面で隙間 5 6 を塞ぐ。電極分離膜 4 3 は隙間 5 6 に充填される。こうして上電極 2 6 および第 2 導電膜 5 5 の間で圧電体膜 5 3 の表面は電極分離膜 4 3 で覆われる。ここでは、第 1 導電体 2 8 の長手方向に電極分離膜 4 3 は振動膜 2 4 の領域内に留まる。電極分離膜 4 3 は振動膜 2 4 の縁に係らない。

【0035】

基体 2 1 の表面には保護膜 5 7 が積層される。保護膜 5 7 は例えば全面にわたって基体 2 1 の表面に覆い被さる。その結果、素子アレイ 2 2 や第 1 および第 2 端子アレイ 3 3 a、3 3 b、第 1 および第 2 配線板 3 8、4 1 は保護膜 5 7 で覆われる。保護膜 5 7 には例えばシリコン樹脂膜が用いられることができる。保護膜 5 7 は、素子アレイ 2 2 の構造や、第 1 端子アレイ 3 3 a および第 1 配線板 3 8 の接合、第 2 端子アレイ 3 3 b および第 2 配線板 4 1 の接合を保護する。

【0036】

基体 2 1 の裏面には補強板 5 8 が固定される。補強板 5 8 の表面に基体 2 1 の裏面が重ねられる。補強板 5 8 は素子ユニット 1 7 の裏面で開口 4 8 を閉じる。補強板 5 8 はリジッドな基材を備えることができる。補強板 5 8 は例えばシリコン基板から形成されることができる。基体 2 1 の板厚は例えば 100 μm 程度に設定され、補強板 5 8 の板厚は例えば 100 ~ 150 μm 程度に設定される。ここでは、仕切り壁 4 9 は補強板 5 8 に結合される。補強板 5 8 は個々の仕切り壁 4 9 に少なくとも 1 カ所の接合域で接合される。接合にあたって接着剤は用いられることができる。

【0037】

(2) 超音波診断装置の回路構成

図 5 に示されるように、超音波診断装置 1 1 は素子ユニット 1 7 に電氣的に接続される集積回路チップ 5 9 を備える。集積回路チップ 5 9 はマルチプレクサー 6 0 および送受信回路 6 1 を備える。マルチプレクサー 6 0 は素子ユニット 1 7 側のポート群 6 0 a と送受信回路 6 1 側のポート群 6 0 b とを備える。素子ユニット 1 7 側のポート群 6 0 a には配線 6 2 経由で第 1 信号線 3 8 および第 2 信号線 4 2 が接続される。こうしてポート群 6 0 a は素子アレイ 2 2 に繋がる。ここでは、送受信回路 6 1 側のポート群 6 0 b には集積回路チップ 5 5 内の規定数の信号線 6 3 が接続される。規定数はスキャンにあたって同時に出力される素子 2 3 の列数に相当する。マルチプレクサー 6 0 はケーブル 1 4 側のポートと素子ユニット 1 7 側のポートとの間で相互接続を管理する。

【0038】

送受信回路 6 1 は規定数の切り替えスイッチ 6 4 を備える。個々の切り替えスイッチ 6 4 はそれぞれ個別に対応の信号線 6 3 に接続される。送受信回路 6 1 は個々の切り替えスイッチ 6 4 ごとに送信経路 6 5 および受信経路 6 6 を備える。切り替えスイッチ 6 4 には送信経路 6 5 と受信経路 6 6 とが並列に接続される。切り替えスイッチ 6 4 はマルチプレクサー 6 0 に選択的に送信経路 6 5 または受信経路 6 6 を接続する。送信経路 6 5 にはパルサー 6 7 が組み込まれる。パルサー 6 7 は振動膜 5 2 の共振周波数に応じた周波数でパルス信号を出力する。受信経路 6 6 にはアンプ 6 8、ローパスフィルター (LPF) 6 9 およびアナログデジタル変換器 (ADC) 7 1 が組み込まれる。個々の素子 2 3 の出力信

10

20

30

40

50

号は増幅されてデジタル信号に変換される。

【0039】

送受信回路61は駆動／受信回路72を備える。送信経路65および受信経路66は駆動／受信回路72に接続される。駆動／受信回路72はスキンの形態に応じて同時にパルサー67を制御する。駆動／受信回路72はスキンの形態に応じて出力信号のデジタル信号を受信する。駆動／受信回路72は制御線73でマルチプレクサー60に接続される。マルチプレクサー60は駆動／受信回路72から供給される制御信号に基づき相互接続の管理を実施する。

【0040】

装置端末12には処理回路（処理部）74が組み込まれる。処理回路74は例えば中央演算処理装置（CPU）やメモリーを備えることができる。超音波診断装置11の全体動作は処理回路74の処理に従って制御される。ユーザーから入力される指示に応じて処理回路74は駆動／受信回路72を制御する。処理回路74は素子23の出力信号に応じて画像を生成する。画像は描画データで特定される。

【0041】

装置端末12には描画回路75が組み込まれる。描画回路75は処理回路74に接続される。描画回路75にはディスプレイパネル15が接続される。描画回路75は処理回路74で生成された描画データに応じて駆動信号を生成する。駆動信号はディスプレイパネル15に送り込まれる。その結果、ディスプレイパネル15に画像が映し出される。

【0042】

（3）超音波診断装置の動作

次に超音波診断装置11の動作を簡単に説明する。処理回路74は駆動／受信回路72に超音波の送信および受信を指示する。駆動／受信回路72はマルチプレクサー60に制御信号を供給するとともに個々のパルサー67に駆動信号を供給する。パルサー67は駆動信号の供給に応じてパルス信号を出力する。マルチプレクサー60は制御信号の指示に従ってポート群60bのポートにポート群60aのポートを接続する。パルス信号はポートの選択に応じて上電極端子34、36および下電極端子35、37を通じて列ごとに素子23に供給される。パルス信号の供給に応じて振動膜24は振動する。その結果、対象物（例えば人体の内部）に向けて所望の超音波ビームは発せられる。

【0043】

超音波の送信後、切り替えスイッチ64は切り替えられる。マルチプレクサー60はポートの接続関係を維持する。切り替えスイッチ64は送信経路65および信号線63の接続に代えて受信経路66および信号線63の接続を確立する。超音波の反射波は振動膜24を振動させる。その結果、素子23から出力信号が出力される。出力信号はデジタル信号に変換されて駆動／受信回路72に送り込まれる。

【0044】

超音波の送信および受信は繰り返される。繰り返しにあたってマルチプレクサー60はポートの接続関係を変更する。その結果、リニアスキャンやセクタスキャンは実現される。スキャンが完了すると、処理回路74は出力信号のデジタル信号に基づき画像を形成する。形成された画像はディスプレイパネル15の画面に表示される。

【0045】

振動膜24には超音波が作用する。超音波は振動膜24の超音波振動を引き起こす。振動膜24の超音波振動に応じて圧電素子25から電流が出力される。こうして個々の素子23は超音波を検出する。ここで、第1導電膜54は下電極27の配線膜として機能する。第1導電膜54には十分な膜厚が確保されることができる。配線抵抗の増加は回避されることができる。したがって、超音波の検出感度は十分に確保されることができる。

【0046】

前述のように、第2導電膜55は上電極26から離間されることから、第2導電膜55と上電極26との間には隙間56が形成される。電極分離膜43は隙間56に対する湿気の浸入を阻止する。その結果、素子ユニット17が湿気に曝されても、上電極26と第2

10

20

30

40

50

導電膜 55 との間で電氣的短絡は回避されることができる。しかも、電極分離膜 43 は振動膜 24 の縁に係らないことから、振動膜 24 の可撓性は良好に維持される。したがって、超音波の検出感度は維持されることができる。

【0047】

上電極 26 の膜厚と第 2 導電膜 55 の膜厚とは等しい。したがって、上電極 26 および第 2 導電膜 55 は 1 層の導電膜から形成されることができる。後述されるように、上電極 26 および第 2 導電膜 55 は共通の製造工程で形成されることができる。製造工程は簡素化されることができる。

【0048】

絶縁膜 44 は、第 2 導電体 31 を挟んで第 2 導電体 31 の両側に配置される 2 つの電極分離膜 43 が相互に離れる方向に変位することを規制することから、電極分離膜 43 の接合強度は高められることができる。加えて、絶縁膜 44 は基体 21 の表面に形成されることから、絶縁膜 44 の接合強度は高められることができる。その結果、電極分離膜 43 の接合強度は高められる。

【0049】

(4) 素子ユニットの製造方法

次に素子ユニット 17 の製造方法を簡単に説明する。図 6 に示されるように、基体 21 が用意される。基体 21 ではアレイ状に振動膜 24 が配置される。基体 21 の表面に一面に第 1 素材膜 81 が形成される。第 1 素材膜 81 は均一な膜厚を有する。第 1 素材膜 81 は導電材から形成される。第 1 素材膜 81 は振動膜 24 の表面に被さる。

【0050】

第 1 素材膜 81 から下電極 27 および第 1 導電膜 54 が形成される。形成にあたってフォトリソグラフィ技術が用いられればよい。下電極 27 および第 1 導電膜 54 は基体 21 の表面で連続する。この時点では下電極 27 の膜厚と第 1 導電膜 54 の膜厚とは一致する。

【0051】

続いて振動膜 24 上では圧電体膜 53 が形成される。圧電体膜 53 の形成にあたって、図 7 に示されるように、基体 21 の表面に一面に第 2 素材膜 82 が形成される。第 2 素材膜 82 は均一な膜厚を有する。第 2 素材膜 82 は圧電体材料から形成される。第 2 素材膜 82 上には所定のパターンに従ってレジスト膜 83 が形成される。レジスト膜 83 の形成にあたって例えばフォトリソグラフィ技術が用いられればよい。レジスト膜 83 は圧電体膜 53 の形状を象る。

【0052】

図 8 に示されるように、第 2 素材膜 82 には所定のパターンに従ってエッチング処理が施される。レジスト膜 83 から外れた位置で第 2 素材膜 82 は除去されていく。こうして圧電体膜 53 は第 2 素材膜 82 から形成される。このとき、レジスト膜 83 から外れた位置で第 1 導電膜 54 は表面から削られる。第 1 導電膜 54 の膜厚は減少する。こうして第 1 導電膜 54 の膜厚は下電極 27 の膜厚よりも小さくなる。エッチング処理が終了すると、レジスト膜 83 は除去される。

【0053】

続いて振動膜 24 上では上電極 26 が形成される。上電極 26 の形成にあたって、図 9 に示されるように、基体 21 の表面に一面に第 3 素材膜 84 が形成される。第 3 素材膜 84 は均一な膜厚を有する。第 3 素材膜 84 は導電材料から形成される。こうして第 3 素材膜 84 は少なくとも第 1 導電膜 54 および圧電体膜 53 の露出面に被さる。第 1 導電膜 54 の膜厚は増大する。第 3 素材膜 84 上には所定のパターンに従ってレジスト膜 85 が形成される。レジスト膜 85 の形成にあたって例えばフォトリソグラフィ技術が用いられればよい。レジスト膜 85 は上電極 27 および第 2 導電膜 55 の形状を象る。

【0054】

図 10 に示されるように、第 3 素材膜 84 には所定のパターンに従ってエッチング処理が施される。レジスト膜 85 から外れた位置で第 3 素材膜 84 は除去されていく。こうし

10

20

30

40

50

て上電極 2 6 および第 2 導電膜 5 5 は第 3 素材膜 8 4 から形成される。圧電体膜 5 3 上で上電極 2 6 の輪郭は仕切られる。圧電体膜 5 3 上では、上電極 2 6 から隔てられて第 2 導電膜 5 5 が形成される。こうして第 3 素材膜 8 4 には隙間 5 6 が形成される。隙間 5 6 で第 2 導電膜 5 5 は上電極 2 6 から分離される。エッチング処理が終了すると、レジスト膜 8 5 は除去される。

【0055】

続いて振動膜 2 4 上では電極分離膜 4 3 が形成される。電極分離膜 4 3 の形成にあたって、図 1 1 に示されるように、基体 2 1 の表面に一面に第 4 素材膜 8 6 が形成される。第 4 素材膜 8 6 は均一な膜厚を有する。第 4 素材膜 8 6 は絶縁材料から形成される。絶縁材料は防湿性を有する。第 4 素材膜 8 6 は少なくとも隙間 5 6 に充填される。第 4 素材膜 8 6 上には所定のパターンに従ってレジスト膜 8 7 が形成される。レジスト膜 8 7 の形成にあたって例えばフォトリソ技術が用いられればよい。レジスト膜 8 7 は電極分離膜 4 3 の形状を象る。

【0056】

第 4 素材膜 8 6 には所定のパターンに従ってエッチング処理が施される。レジスト膜 8 7 から外れた位置で第 4 素材膜 8 6 は除去されていく。こうして電極分離膜 4 3 は第 4 素材膜 8 6 から形成される。エッチング処理が終了すると、レジスト膜 8 7 は除去される。その後、基体 2 1 の表面には保護膜 5 7 が形成される。こうして素子ユニット 1 7 は製造される。

【0057】

本実施形態に係る製造方法によれば、圧電体膜 5 3 の形成にあたってエッチング処理が施される。このとき、圧電体膜 5 3 の周囲では第 1 導電膜 5 4 がエッチング処理に曝される。その結果、第 1 導電膜 5 4 の膜厚は下電極 2 7 に比べて減少する。その後、第 1 導電膜 5 4 には第 3 素材膜 8 4 が積層される。こうして第 1 導電膜 5 4 の膜厚は増加する。下電極 2 7 に接続される配線膜には十分な膜厚が確保されることができる。配線抵抗の増加は回避されることができる。したがって、超音波の検出感度は十分に確保されることができる。

【0058】

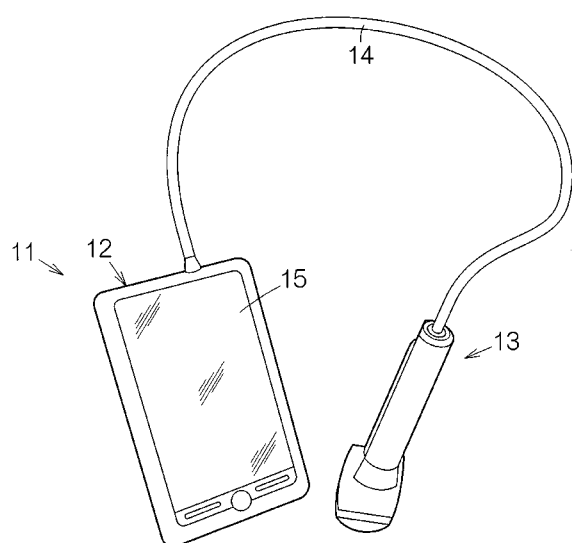
なお、上記のように本実施形態について詳細に説明したが、本発明の新規事項および効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは当業者には容易に理解できるであろう。したがって、このような変形例はすべて本発明の範囲に含まれる。例えば、明細書または図面において、少なくとも一度、より広義または同義な異なる用語とともに記載された用語は、明細書または図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置き換えられることができる。また、超音波診断装置 1 1、超音波プローブ 1 3、プローブヘッド 1 3 b、素子ユニット 1 7、素子 2 3 等の構成および動作も本実施形態で説明したものに限定されず、種々の変形が可能である。

【符号の説明】

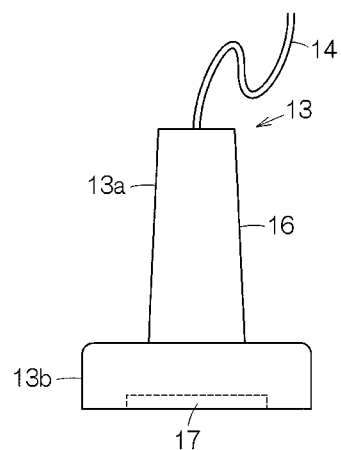
【0059】

1 1 電子機器および超音波画像装置としての超音波診断装置、1 3 プローブ（超音波プローブ）、1 5 表示装置（ディスプレイパネル）、1 6 筐体、1 7 超音波トランスデューサー装置の一部を構成する超音波トランスデューサー素子ユニット、2 1 基体、2 4 子 d の得板（振動膜）、2 6 第 2 電極膜（上電極）、2 7 第 1 電極膜（下電極）、4 3 （第 1 および第 2）絶縁膜（電極分離膜）、5 3 圧電体膜、5 4 第 1 導電膜、5 4 a 第 1 方向導電体部、5 4 b 第 2 方向導電体部、5 5 第 2 導電膜、5 5 a 第 1 上層導電体部、5 5 b 第 2 上層導電体部、7 4 処理部（処理回路）、8 1 第 1 素材膜、8 2 第 2 素材膜、8 4 第 3 素材膜、D 1 第 1 方向、D 2 第 2 方向。

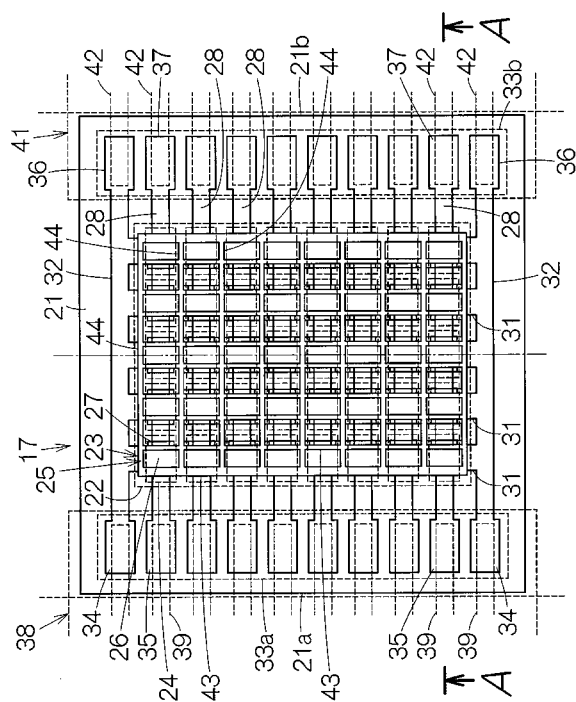
【図 1】



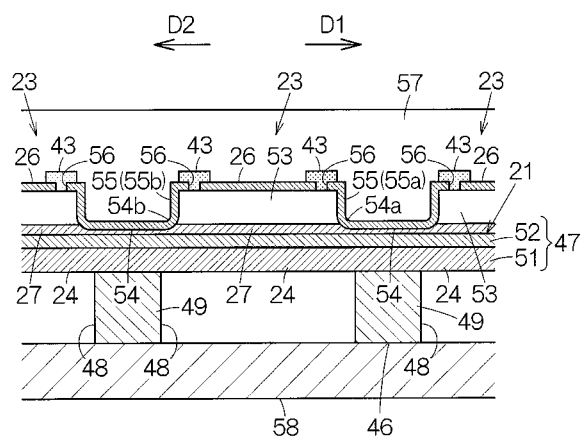
【図 2】



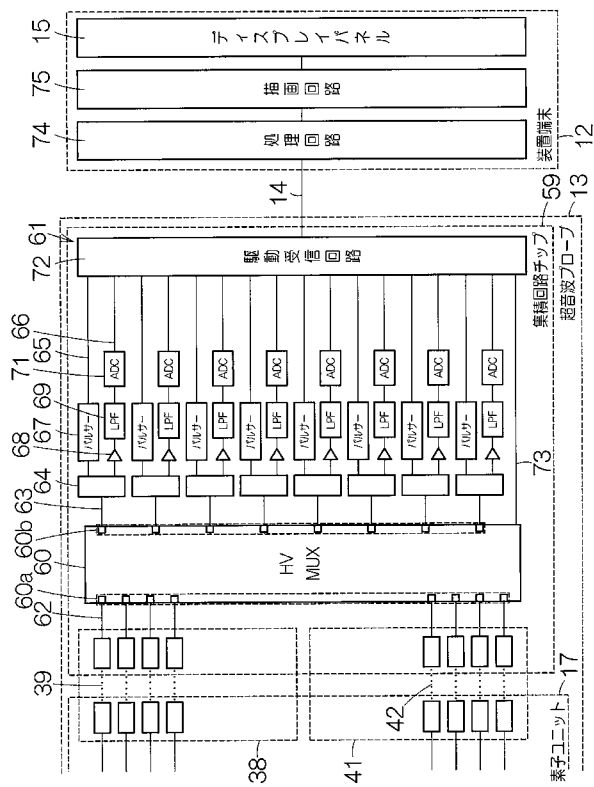
【図 3】



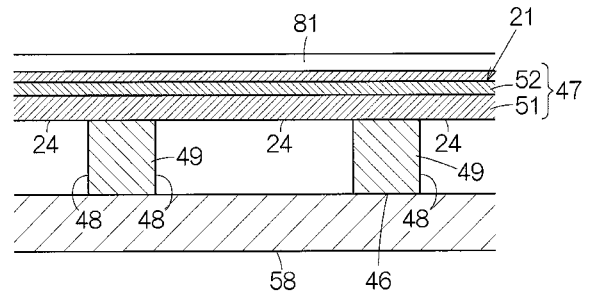
【图 4】



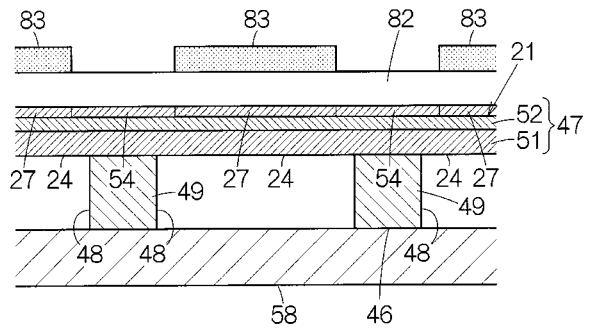
【図 5】



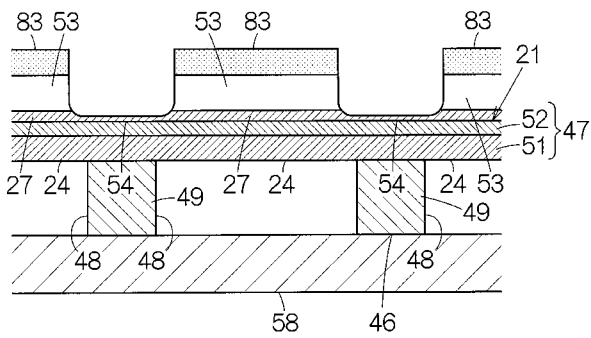
【図 6】



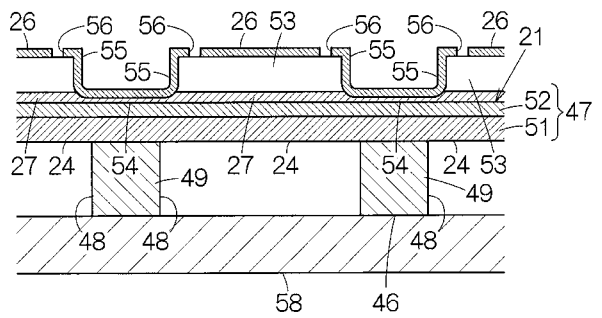
【図 7】



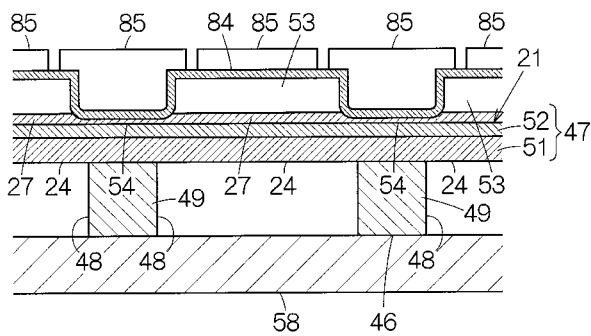
【図 8】



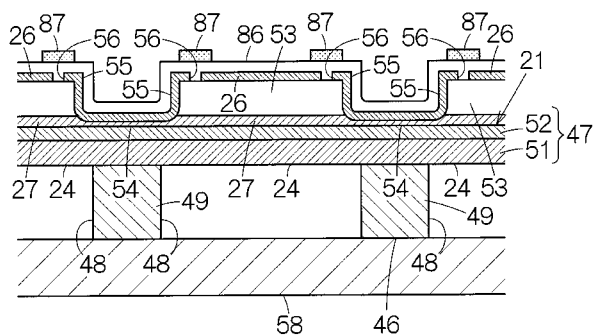
【図 10】



【図 9】



【図 11】



【手続補正書】

【提出日】平成29年5月25日(2017.5.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

振動膜が配置された基体と、
前記基体上に設けられた第 1 電極膜と、
前記第 1 電極膜上に設けられた圧電体膜と、
前記圧電体膜上に設けられた第 2 電極膜と、
前記第 1 電極膜に接続された配線膜と、を備え、
前記第 1 電極膜は、
前記振動膜の膜面と直交する方向において前記圧電体膜と重なる第 1 領域と、
前記振動膜の膜面と直交する方向において前記圧電体膜とは重ならず、前記配線膜と重
なる第 2 領域と、を有し、
前記第 2 領域の厚みが前記第 1 領域の厚みよりも薄く、
前記配線膜と前記第 2 領域とを合わせた厚みが、前記第 1 領域の厚みよりも厚い、
超音波トランスデューサー装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の超音波トランスデューサー装置 において、
前記配線膜は、
前記圧電体膜上に設けられた第 3 領域と、
前記振動膜の膜面と直交する方向において前記第 1 電極膜の前記第 2 領域と重なる第 4
領域と、
前記第 3 領域及び第 4 領域の間の第 5 領域と、を備える、
超音波トランスデューサー装置。

【請求項 3】

請求項 1 または 2 に記載の超音波トランスデューサー装置 において、
前記第 2 電極膜の厚みと、前記配線膜の厚みとが等しい、
超音波トランスデューサー装置。

【請求項 4】

請求項 1 乃至 3 のうちいずれか一項に記載の超音波トランスデューサー装置において、
前記第 2 電極膜と前記第 3 領域との間に配置される部分を有する絶縁膜を備え、
前記絶縁膜は前記振動膜の縁にかからない、
超音波トランスデューサー装置。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のうちいずれか一項に記載の超音波トランスデューサー装置と、
前記超音波トランスデューサー装置に接続されて、前記超音波トランスデューサー装置
の動作を制御する処理部と、
を備える電子機器。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.		F I	テーマコード (参考)
<i>H O 1 L</i>	<i>41/113</i>	<i>(2006.01)</i>	H O 1 L 41/04
<i>H O 1 L</i>	<i>41/09</i>	<i>(2006.01)</i>	H O 1 L 41/113
<i>H O 1 L</i>	<i>41/332</i>	<i>(2013.01)</i>	H O 1 L 41/09
<i>H O 1 L</i>	<i>41/29</i>	<i>(2013.01)</i>	H O 1 L 41/332
<i>H O 1 L</i>	<i>41/053</i>	<i>(2006.01)</i>	H O 1 L 41/29
			H O 1 L 41/053

(72)発明者 松田 洋史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

Fターム(参考) 4C601 GB06 GB19 GB41

5D019 AA21 BB03 BB12 BB19 BB25 FF04 HH01

专利名称(译)	超声换能器装置和电子设备		
公开(公告)号	JP2017170156A	公开(公告)日	2017-09-28
申请号	JP2017089381	申请日	2017-04-28
[标]申请(专利权)人(译)	精工爱普生株式会社		
申请(专利权)人(译)	精工爱普生公司		
[标]发明人	清瀬 撰内 鈴木 博則 松田 洋史		
发明人	清瀬 撰内 鈴木 博則 松田 洋史		
IPC分类号	A61B8/14 H04R17/00 H04R31/00 H01L41/047 H01L41/04 H01L41/113 H01L41/09 H01L41/332 H01L41/29 H01L41/053		
FI分类号	A61B8/14 H04R17/00.332 H04R31/00.330 H04R17/00.330.H H01L41/047 H01L41/04 H01L41/113 H01L41/09 H01L41/332 H01L41/29 H01L41/053		
F-TERM分类号	4C601/GB06 4C601/GB19 4C601/GB41 5D019/AA21 5D019/BB03 5D019/BB12 5D019/BB19 5D019/BB25 5D019/FF04 5D019/HH01		
代理人(译)	渡边和明 西田圭介 仲井 智至		
其他公开文献	JP6365726B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种超声波换能器装置，其避免增加布线电阻，同时为每个振动膜设置压电膜。在基座21的多个振动膜24被布置在阵列中。在隔膜24上，压电膜53形成在第一电极膜27上。在压电膜53上形成第二电极膜26。膜厚大于第一电极膜27的膜厚的第一导电膜54连接到第一电极膜27。第一电极膜54用作第一电极膜27的配线膜。确保第1导电膜54的足够厚度。点域4

